動的 ESPI の和差法による高精度位相解析 Subtraction and addition method for phase analysis of dynamic ESPI

豊岡 了^{1*}, 門野博史¹, マジャロバ・ヴィオレッタ¹, 松田信一^{2,3}斉藤隆行³, 孫 萍³

S.Toyooka, H.Kadono, V.Madjarova, S.Matsuda, T.Saito, and P.Sun

1埼玉大学大学院理工学研究科 環境制御工学専攻

Department of Environmental Science and Human Engineering, Saitama Universiy

²埼玉大学 地域共同研究センター

Cooperative Research Center, Saitama University

³富士写真光機株式会社

Fuji Photo Optical CO., LTD

Abstract

Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) has been developed to make possible to observe dynamic feature of deformation in Dynamic ESPI (DESPI). In DESPI for phase analysis, conventional phase shifting method cannot be applied. We have proposed alternative method, subtraction and addition method in which phase variation may be deduced only by sequential speckle data without any additional data. In this paper, DESPI is applied to measure entire process of tensile experiment of an aluminum alloy sample. Propagation of strain localized band was clearly analyzed. Accuracy of phase analysis is estimated to be about $2\pi/10$.

Key words: dynamic ESPI, phase analysis, subtraction and addition method, plastic deformation, strain localized band

1. はじめに

ESPI(電子スペックル干渉法)は,簡単な光学系 とCCDカメラおよびコンピュータからなるシステム で,粗面の変形を非接触で計測する手段であり,次 のような特徴がある¹⁾.

- (1) 光波長を基準とする高感度全視野計測
- (2) 非接触計測法であり、試験片に対する前処理は一 切不要
- (3) 光学系の選択により、面外変形、面内変形、これ らの空間微分などのバラエティがある.
- (4) 位相解析法により、サブミクロンからナノメータ の高い精度で定量解析が可能である.

筆者らはこの技術を, 塑性変形から破壊にいたる大 変形領域での動的測定に対応できるための技術開発 を行ってきた²⁻⁹⁾.動的現象に対応できる ESPI とい う意味で, ダイナミック ESPI または DESPI と呼ぶこ

*〒338-8570 さいたま市下大久保255 電話:048-8658-3459 FAX:048-858 Email:toyooka@mech.saitama-u.ac.jp とにする. **DESPI**においては、一定時間間隔でサン プリングした一連の干渉スペックルパターン列から 適当なフレーム間隔で 2 パターンを取り出し、差を 計算し、また位相解析し、これを時系列的に連続し て行う. このことにより、一連の変形の時間差分パ ターンを連続的にモニター上で観察することができ る.サンプリングレートが変形速度に比べて十分大 きければ、変形の時系列変化を連続的な相関縞変化 または位相マップの変化をしてアニメーション観察 することができる.

感度的に同程度の性能が期待できる技術にモアレ 干渉法があるが、この場合は試験片表面に非常に微 細な格子模様を刻む必要があり、塑性変形がある程 度進行すると、格子模様が破損してしまうおそれが ある.それに対して、ESPIでは初期の微小変形から 破壊に至る全過程を観察し計測することができる.

2. 面内変形測定のための ESPI 実験系

従来, **ESPI**の相関縞の位相解析には, 位相シフト 法が用いられてきた. すなわち, 変形前のスペック ルパターンに対して、3ステップ以上の位相シフト 画像を得て、それらの強度分布の式より連立方程式 を解いて、個々のスペックルの位相を計算し、変形 後のスペックルパターンに対しても同様に位相を計 算し、両者の差が変形による位相差であるとする方 法である.この方法では、変形前と変形後にそれぞ れ複数のスペックルパターンを取得する必要がある ことから、その間、物体は光波長レベルで厳密に静 止していることが要求される.これは、実際の変形 解析においては非現実的である.

それに対して、筆者らが試みている和差法におい ては、時系列的に変化するスペックルパターンのみ から、一定時間差における位相変化を求めることが できる. その手順を以下に示す. スペックル干渉法 においては、物体で反射した光波と参照光波の重ね 合わせによって生じる干渉スペックルパターンを記 録する.図1は筆者らが DESPI による引張試験の観 察と解析を行った実験系の概略図である.この光学 系は、図における y 方向の変形成分を計測するため の配置になっている. 試験片(S)の両端は引張試験 機のクロスヘッドに固定され、上側クロスヘッドが 一定速度で移動することによる変形を測定する. 試 験片下側のクロスヘッドの直前には平面鏡 M3 が試 験片と直角に置かれている. レーザ(L1)から発し た平面鏡 M1 と M2 で反射し, 顕微鏡対物レンズで拡 げられた後,試験片と平面鏡 M3 を照射する.結果的 に試験片は面内で法線に対して対称な2つの光で拡 散照明される. その結果, 試験片法線の方向に置か れた CCD カメラの像面では、2 光波の干渉によるス ペックルパターンが発生する. 試験片の変形に伴っ て刻々変化していくスペックルパターンは撮像され、 コンピュータに保存される.

3. 和差法による位相解析¹⁰⁾

ある時点におけるスペックルパターンの強度を次 式のように書くことにする.

 $I_1(x,y) = I_0(x,y)[1+\gamma\cos\{\theta(x,y)+\varphi_1(x,y)\}]$ (1) ここで、 $I_0(x,y)$ は平均強度、 γ は可視度、 $\theta(x,y)$ は粗面で 反射した2つの光波の位相差で、空間的に激しく変化す るランダムな値をとる.また $\varphi_1(x,y)$ は物体の変形による 位相変化を表す項である.次に物体が変形し、いま、位 相が $\varphi_1(x,y)$ から $\varphi_2(x,y)$ に変化したとすると、そのときの スペックル強度は次式のように書くことができる.

 $I_2(x, y) = I_0(x, y)[1 + \gamma \cos\{\theta(x, y) + \varphi_2(x, y)\}]$ (2) 両者の差の絶対値をとると次のようになる.



Fig.1 面内変形測定用 ESPI の実験系

$$I_{sub}(x,y) = 2I_0(x,y)\gamma \left| \sin\left(\theta + \frac{\Delta\varphi(x,y)}{2}\right) \right| \sin\left(\frac{\Delta\varphi(x,y)}{2}\right)$$
(3)

これは、通常の ESPI における相関稿である. はじめの sin の項はランダム位相 θによって空間的に細かく変化する のに対して、後の sin 項は物体の変形による空間的に緩や かな変動成分である. 細かいスペックルノイズが第 2 の sin 項によってゆっくり変調され、結果的に変形による等 高線縞模様がえられる.

和差法においては、さらに強度和の計算をする.ここで、バイアス強度 L をあらかじめ差し引いておくと、次式のようになる.

$$\begin{aligned} &I_{add}(x, y) = \left| I_2 + I_1 - 2I_0 \right| \\ &= 2I_0(x, y)\gamma \left| \cos\left(\theta + \frac{\Delta\varphi(x, y)}{2}\right) \right| \sin\left(\frac{\Delta\varphi(x, y)}{2}\right) \right| \end{aligned}$$
(4)

(3)式と(4)式は対称な形をしており、両者の比の逆正接は

$$\frac{\Delta\varphi(x,y)}{2} = \tan^{-1}\left(\frac{\langle I_{add}(x,y)\rangle}{\langle I_{sub}(x,y)\rangle}\right)$$
(5)

となり、2つのスペックルパターン間の位相変化が求め られる.

ここで、<>は後述の平滑化フィルタによるアンサ ンブル平均の意味である.通常の位相シフト法とは 異なり、逆正接の引数の分母分子は絶対値としてし か得られないので、得られる位相値は、0と π の間で 主値をとることになる.図2を用いてこれを説明す る.図では、0から4 π の間で直線的な位相変化を仮 定し、横軸は空間の一つの軸を、縦軸は位相または 強度を表すものとする.また、スペックルノイズは 考えないものとする.また、スペックルノイズは 考えないものとする.ためには、この にして得られたラップされた位相値から変形量 を求めるためには、三角波関数の折れ線を引き伸ば すアンラップ処理が必要になる.このためには、三 角波関数の折点をさがし、折点をつなぐ峰線を境界 として領域を図に示すように Area-1, 2, 3, 4のよう に分割する. π , 2π , 3π における折れ点を見出すこ とができれば, 折りたたまれた位相 φ から次式より位相 φ を求めることができる.

 $\varphi = 2\pi \left[n / 2 \right] + (-1)^{n-1} \varphi'.$ (6)

ここで, **n=1,2**,..., []は内の整数部のみをとるガウ スの記号である.現実の相関縞は背景としてのスペ ックルノイズに埋もれており,三角波のピークを見 出すことは必ずしも容易ではない.ノイズ対策とし て,実験では,和画像および差画像にガウス型フィ ルタをかけ,ノイズを平滑化した.その上で逆正接 を計算し,得られた折りたたみデータに対して(6) 式のアンラッピングを施した.その過程を図3に示 す.



Fig.3 平板の微小回転による ESPI 縞の和差法による解析

これは、図1の光学系において、サンプルの位置に回転平板を置き、わずかに回転する前後で得られたスペックル相関縞の和差法による解析プロセスを示している. 左上の2枚の相関縞はそれぞれ和および差の相関縞で、(4) 式及び(3)式の相当する.このままではスペックルノイズ に埋もれているので、これをガウズ型のローパスフィル タで平滑化した.これらに(5)式の計算を施し、三角波型 に折り畳まれた位相図を得た.この位相図において山と 谷の線を抽出しこのようにして領域分割を行った後,(6) 式のルールに従って折り畳みを解除し,最終的な変形分 布を得た.



 I_{10} and $I_1(x,y,t_1)$



ここで問題となるのは、バイアス強度 L である. 当初 は、変形実験の開始前に物体を照射する2光束の強度を 別々に測って、両者の和を取る方式を採用した.しかし、 引っ張り試験においては、長時間にわたって DESPI 観察 を行わなければならず、その間バイアスが一定である保 証はない. 実際に、レーザ光の強度変動、物体表面の状 熊変化による反射強度の変動などの影響を無視できない ことが明らかになった. 図4はアルミニウム合金の引張 試験において, 試験片上の3点における干渉スペックル 信号の時間変化を示している.3点でそれぞれ平均強度と 変動幅に揺らぎがあることがわかる。変動の周波数が中 央付近で不連続的に高くなっているが、これはPLC 効果 による局在ひずみ帯が通過した時点に対応している.平 均強度に注目しただけでも、大きく変動していることが わかる. このような信号変化に対して、一定の強度バイ アス値で位相を計算することには無理がある. そこで, 次なる対策として、図5に示すように、2つの時点 t1 と **12**における強度値、(1)式および(2)式において、そ れぞれの時点の前後に時間窓をもおけ、その間の平均 値を計算し、それをこれらの式のバイアス強度として採用することとした.この過程を図5に模式的にしめす. 右向き矢印は時間の経過を示す.いま、 $t_1 \ge t_2$ でスペック ルパターン $I_1 \ge I_2$ を撮像し、両者の位相差を計算する場 合を考える.両時点の前後に Δt の幅の時間窓を設け、そ の間の平均強度を I_{01} , $I_{02} \ge t_3$.それぞれのデータ収集 時点には、平均強度 I_{01} および $I_1(x,y,t)$ (*i*=1,2)を出力する. このようにして、バイアス強度の変動をほぼ抑えること ができた.

4. アルミニウム合金引張試験における変形解析

以上述べた方法で得られた位相解析結果二例を図 6 と 図 7 示す.これは、アルミニウム合金の引張試験におい て、PLC 帯が走っている状況に対応する時間差分等高線 である.いずれも左から和縞、差縞、折り畳まれた位相 図である.これらのパターンに対して前節で述べた画像 処理を施したうえ折り畳みを解消し、変形に換算し、3 次元表示した結果を同図右に示す.図6の結果は、引張 試験前半に典型的に現れた縞パターンで、変形が右上が りの狭い帯状の部分に局在し、その上下ではほとんど変 形している.局在する変形は約 1.5µm の高さの非常にシ ャープなステップとなっており、その前後ではほとんど フラットであること、すなわち、変形は帯部以外に集中 し、それ以外ではほとんど起こっていないことが示され ている.図7は同じ引っ張り試験において後半部で典



Fig.6 左から和縞, 差縞, 折り畳まれた位相図 および変形の3次元表示





型的に観察された縞パターンの変化で、右上がりのひず み局在帯が左上がりにスイッチする瞬間を捉えたもので ある.アニメーションで連続観察すると、このような変 化が脈動を伴いながら進展し、局在位置が平均的にほぼ 一定の速度で上方または下方に移動していくことがわか った.アルミニウム合金の引張試験におけるひずみ局在 帯の伝播はPLC効果として知られていたが、伝播機構 の詳細が実験的に明らかにされたのは、筆者らの実験に よる観察がはじめてである.

5. まとめ

動的変形を ESPI で計測する場合の独自の位相解析法と して、和差法を 2 次元視野で行う方法を試みた.強度バ イアスの変動の問題、スペックルノイズの除去、そして 位相の折り畳み解除の問題等を克服するとによって、 刻々変化するスペックルパターンの情報のみから位相を 解析することができた.解析精度は 2π/10 程度(約 30nm) と推定される.

従来の位相シフト法による解析においては、データ収 集時には現象を光波長レベルで静止状態に保たなければ ならない.それに対して、本研究で提案した和差法によ れば、動的現象に対して、刻々変化するスペックル画像 のみから位相が求められることである.この方法を用い れば、機械構造物の動的診断や材料評価において、動い ているままの状態での計測が可能となり、今後、様々な

問題への新しい計測法として適応できることが考 えられる.

問題点をあげるとすれば、(5)式の右辺の分母分子 の符号が決まらないことで、0とπの間でアンビギ ユイティーが生じてしまい、位相変化が図2に示す ように三角波型になることである.その結果として、 変形の方向が一意に決まらない.対象としている変 形がここで示したような引張変形の場合は、変形の 方向はアプリオリに知られているので問題はない が、より一般的な変形の場合は問題になるであろ う. 今後の検討課題としたい.

参考文献

 R. S. Sirohi, "Speckle Methods in Esperimental Mechanics", Speckle Metrology, ed.
R. S. Sirohi, Marcel Dekker, New York (1993).
S. Toyooka and X. L. Gong, "Digital speckle pattern interferometry for observing the Entire process of plastic deformation of a solid object", Jpn. J. Appl. Phys., 34, L1666-L1668 (1995).
S. Yoshida, Suprapedi, Rini Widiastuti, M. Pardede, and A. Kusnovo, "Direct observation of plastic deformation and its application to nondestructive testing", Jpn. J. Appl. Phys., 35, L1854-L857 (1996).

4) Suprapedi and S. Toyooka, "Time-division

observation of plastic deformation process using digital speckle pattern interferometry", Optical Review, 4, 284-287 (1997).

- 5) Suprapedi and S. Toyooka, "Spatio-temporal observation of plastic deformation and fracture by laser speckle interferometry", Physical Mesomechanics, 1, 51-56 (1998).
- X. L. Gong and S. Toyooka, "Investigation of mechanism of plastic deformation process using digital speckle pattern interferometry", Exp. Mech., 39, 25-29 (1999).
- Q. C. Zhang, S. Toyooka, Z. Meng, and Suprapedi, "Investigation of slipband propagation in aluminum alloy with dynamic speckle interferometry", Proc. SPIE Vol. 3585, 389-398, (1999).
- S. Yoshida, Muchiar, I. Muhamad, Rini Widiastuti, and A. Kusnovo, "Optical Interferometric technique for deformation analysis", Optics Express, 2, 516-530, (1998).
- S. Toyooka, Rini Widiastuti, Q. C. Zhang, and H. Kato, "Dynamic Observation of Localized Strain Pulsation Generated in the Plastic Deformation Process by Electronic Speckle Pattern Interferometry", Jpn. J. Appl. Phys., 40, pp. 873-876 (2001).
- 10) S. Yoshida, Suprapedi, R. Widiastuti, E. T. Triastuti and A. Kusnowo, "Phase Evaluation for Electronic Speckle-pattern Interferometry deformation analyses," *Optics Letters*, 20, pp.755-757, (1995).
- S.Toyooka, V.Madjarova, Q,C,Zhang, and Suprapedi, "Dynamic Deformation Analysis by ESPI", Proc. the 4th Int. Workshop on Automatic Processing of Fringe Patternspp.605-612, (2001)